PAT-NO:

JP410308021A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10308021 A

TITLE:

RECORD MEDIUM MASTER DISK AND RECORD MEDIUM

PUBN-DATE:

November 17, 1998

INVENTOR-INFORMATION: NAME SUZUKI, KAZUYA IMAI, YASUYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SONY CORP

N/A

APPL-NO:

JP09115907

APPL-DATE:

May 6, 1997

INT-CL (IPC): G11B005/84, G11B005/82

#### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent deformation such as wavy parts on the surface of a substrate by forming a master disk made of Ni so as to have a shape corresponding to the surface shape of the substrate formed in one direction surface and have its thickness more than a specified dimension.

SOLUTION: A recessed and projecting pattern formed in one direction surface of a master disk 1 is formed according to the shape of a substrate to be formed, and its thickness is set to a dimension t<SB>1</SB> of &ge; about 0.4 mm. The strength of this master disk 1 itself is increased if t<SB>1</SB> is ≥ 0.4 mm, but about 0.4 mm is desirable from the viewpoint of a manufacturing process. If the thickness of the master disk 1 is set ≥0.5 mm, uneven thickness occurs in a surface during manufacturing and, as the thickness is larger, unevenness is increased and thus it is more difficult to suppress such unevenness. The master disk 1 is formed so as to have a mirror-like surface if a substrate to be formed is a mirror type.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

# (19)日本国特部庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平10-308021

(43)公開日 平成10年(1998)11月17日

(51) Int.CL.6	
---------------	--

#### 識別記号

FΙ

G11B 5/84 5/82 G11B 5/84 5/82 Z

### 審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 9 頁)

/91\	ш	KK.00	.=

(22)出廣日

特顧平9-115907

平成9年(1997)5月6日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 鈴木 一也

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72)発明者 今井 康之

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

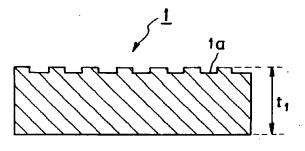
(74)代理人 弁理士 小池 晃 (外2名)

# (54) 【発明の名称】 記録媒体原盤及び記録媒体

## (57)【要約】

【課題】 基板の表面にうねり等の変形を生じさせるよ うなことがない記録媒体原盤及びこの記録媒体原盤を使 用して作製された記録媒体を提供する。

【解決手段】 本発明にかかる記録媒体原盤は、Niか らなり、一方面に成形する基板の表面形状に対応した形 状を有し、厚さ寸法が0.4mm以上である。



ディスク原盤の一例

20

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 Niからなり、

一方面が成形する基板の表面形状に対応した形状とさ n,

厚さ寸法が0.4mm以上であることを特徴とする記録 媒体原盤。

【請求項2】 上記一方面には、記録媒体に記録される 信号に対応した凹凸パターンが形成されていることを特 徴とする請求項1記載の記録媒体原盤。

【請求項3】 上記一方面が、鏡面とされていることを 10 特徴とする請求項1記載の記録媒体原盤。

【請求項4】 磁気ヘッドにより情報信号の記録及び/ 又は再生が行われる磁気ディスクを構成する基板を成形 することを特徴とする請求項1記載の記録媒体原盤。

【請求項5】 厚さ寸法が0.4mm以上のNiからな る記録媒体原盤を用いて成形された基板を有することを 特徴とする記録媒体。

【請求項6】 上記基板の少なくとも一方面には、信号 に対応した凹凸パターンが形成されていることを特徴と する請求項5記載の記録媒体。

【請求項7】 上記基板の少なくとも一方面が、鏡面と されていることを特徴とする請求項5記載の記録媒体。

【請求項8】 上記基板の少なくとも一方面に磁性層が 形成され、磁気ヘッドにより情報信号の記録及び/又は 再生が行われる磁気ディスクであることを特徴とする請 求項5記載の記録媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、基板を成形する記 録媒体原盤及びこの記録媒体原盤により成形された基板 30 を有する記録媒体に関し、詳しくは、少なくとも一方面 に磁性層が形成され、情報信号、アドレス信号等が磁気 ヘッド等により記録される磁気ディスクを構成する基板 を成形する記録媒体原盤及びこの基板を有する記録媒体 に関する。

# [0002]

【従来の技術】例えばコンピュータシステムにおいて は、磁気ディスクに対して記録再生を行う磁気ディスク 記録再生装置としてハードディスク装置が用いられてい る。このハードディスク装置に内蔵されている磁気ディ スクの両表面には、磁性膜が成膜されている。この磁気 ディスクは、記録再生時において、浮上するヘッドスラ イダに搭載されている磁気ヘッドにより、磁性膜に情報 信号等が同心円状に記録再生される。

【0003】近年、このようなハードディスク装置にお いては、装置自体の小型化及び記録信号の大容量化が望 まれている。これらを実現するための手段としては、磁 気ヘッドの位置決め精度、すなわちトラッキング精度を 向上させることが挙げられる。このようにトラッキング 精度を向上させる方法としては、種々のトラッキングサ 50 は、フォトリソグラフィー等を利用してパターンニング

ーボ方式がある。

【0004】通常のトラッキングサーボ方式としては、 磁気ディスク上に記録されているトラッキング信号を磁 気ヘッドにより再生し、再生されたトラッキング信号に 基づいてヘッドスライダの位置を制御して磁気ヘッドを トラック上の中央に位置決めする方式が採用されてい る.

2

【0005】このトラッキングサーボ方式によるトラッ キング精度は、磁気ヘッドによる磁気ディスク上へのト ラッキング信号の記録精度により変動する。したがっ て、トラッキング精度を向上させるためには、高精度の トラッキング信号記録用のヘッド送り機構が必要とな

【0006】しかし、このヘッド送り機構は、機械式で あるため精度に限界があり、所望のハードディスク装置 の小型化及び大記録容量化を達成することができないと いう問題があった。

【0007】そこで、このような問題を解決するため、 磁気ディスクの両表面に凹凸部からなるデータ記録領域 (以下、データゾーンと称する。) と制御信号記録領域 (以下、サーボゾーンと称する。)とを予め形成した、 いわゆるプリエンボス型の磁気ディスクが開発されてい る。

【0008】このプリエンボス型の磁気ディスクは、ガ ラスもしくはアルミニウム等からなり、表面に凹凸が形 成されている基板を有している。また、この磁気ディス クは、上述のように、情報信号が記録されるデータゾー ンと制御信号が記録されるサーボゾーンが形成されてい

【0009】データゾーンには、データトラックが凸部 となるように形成されるとともに、隣接するデータトラ ックを区分するためのガードバンドが凹部となるように 形成されている。

【0010】また、サーボゾーンには、サーボロックを 生成する際の基準となるバースト部、データトラックを 特定するためのアドレス部及び磁気ヘッドをトラッキン グ制御するためのファインパターン部等のサーボパター ンが凸部もしくは凹部となるように形成されている。

【0011】これらデータゾーン及びサーボゾーンは、 円環状の基板を射出成形法により成形する際に、成形用 金型に取り付けられたスタンパにより、基板の外周縁と 内周縁との間に転写成形される。基板上に成形されたデ ータゾーン及びサーボゾーンは、表面に磁性膜が形成さ れ、凹部と凸部とが逆極性となるように信号が記録され る。

【0012】このような磁気ディスクは、基板の表面に サーボパターンを予め凹凸部を形成することにより形成 しているので、この凹凸部のパターンニングの精度によ りトラッキングの精度が左右される。また、この凹凸部 されるので、パターンニングの精度を向上させることに より従来のヘッド送り機構の送りの精度よりも高くする ことができる。したがって、このサーボパターンが形成 された磁気ディスクは、ハードディスク装置の小型化及 び大記録容量化を達成することが可能である。

【0013】従来、上述のように予め凹凸パターンがパ ターンニングされたプリエンボス型の磁気ディスクを構 成する基板は、基板に成形する凹凸パターンとは逆の形 状をパターンニングしたスタンパーを金型に取り付け、 合成樹脂等により射出成形することによって成形され

【0014】このスタンパーは、生産性の観点から、N iからなるメッキを形成することにより作製される。ま た、このスタンパーは、約0.3mm程度の厚さで作製 されたものが通常使用されている。

#### [0015]

【発明が解決しようとする課題】ところで、合成樹脂を 使用した射出成形によって作製される磁気ディスク基板 は、ガラスやアルミニウムからなるものよりも製造工程 が単純でかつ安価で大量に製造することが可能である。 【0016】特に、製造工程の観点では、基板に凹凸が 形成されるプリエンボス型の磁気ディスクの基板の場合 ・において、アルミニウム基板やガラス基板にプリエンボ ス型のパターンニングを行う工程が複雑で技術的にも困 難であるため、合成樹脂を使用した射出成形によって作 製することが有効である。

【0017】しかしながら、上述したスタンパーを金型 に取り付けて射出成形を行う際には、一対の金型を型締 めしたときの圧力により、スタンパーが金型に高温高圧 で押しつけられるため、金型の表面の不均一性がスタン 30 パー側に写し込まれたり、スタンパー自体が高温高圧に よるうねりをもって変形してしまう。このスタンパーの 変形の原因としては、主としてスタンパー自体の剛性不 足が挙げられる。なお、射出成形した際の型締めしたと きの圧力は、1平方センチメートル当たり約130kg 程度である。

【0018】また、ガラスやアルミニウムを磁気ディス ク基板として使用した場合、基板表面に対して平滑化を 行う工程は、基板の表面に対して研磨を施すことにより 平滑化させる。一方、合成樹脂からなる基板において は、上述したような基板表面に対して平滑化を行う工程 がないため、基板表面における歪の問題が更に大きくな

【0019】ここで、表面にエンボスピットを形成する ことによって情報信号が記録された再生専用の光学式デ ィスクや、光磁気ディスク等においては、同様に、合成 樹脂からなる基板を使用しており、うねりが半径方向に 数mm~数十mm程度の間隔で、数十nm~数百nm程 度の深さで形成された基板を使用していた。光学ピック アップを使用して記録再生を行っても、光磁気ディスク

等においては、サーボゾーンが十分なこともあり、基板 の変形等がほとんど問題になるようなことがなかった。 【0020】しかしながら、射出成形法によって作製さ れる合成樹脂からなる基板を磁気ディスク用の基板とし て使用する場合においては、基板の平面度が非常に重要 な要素となるため、大きな問題となる。

【0021】例えば、磁気ディスクを記録再生する際に おいては、ヘッドスライダを表面から約40 nm~80 nm程度で浮上させながら記録再生を行うので、基板の 10 変形等は、ヘッドスライダの浮上特性に悪影響を及ぼ し、浮上量変動を引き起こす。このようなヘッドスライ ダに搭載されている磁気ヘッドと磁気ディスクの表面と の間に発生する微妙なスペーシング変動は、磁気ヘッド による信号の記録再生に悪影響を与え、トラッキングエ ラーや記録再生信号の振幅の変動を引き起こす。さらに は、磁気ディスクの表面が平坦でないと、磁気ディスク の表面と磁気ヘッドとが衝突してしまう可能性もある。 【0022】本発明は、上述したような実情に鑑みて提 案されたものであり、基板の表面にうねり等の変形を生 じさせるようなことがない記録媒体原盤及びこの記録媒 体原盤を使用して作製された記録媒体を提供することを 目的とする。

#### [0023]

20

【課題を解決するための手段】そこで本願発明者は、上 述した課題を解決すべく研究を重ねた結果、従来の記録 媒体原盤が基板成形時において熱等によりうねりや凹凸 が生じ、その結果、成形された基板にうねりや凹凸等が 生じてしまうことを見いだした。このような知見に基づ いて完成された本発明にかかる記録媒体原盤は、Niか らなり、一方面に成形する基板の表面形状に対応した形 状を有し、厚さ寸法が0.4mm以上であることを特徴 とするものである。

【0024】このように構成された記録媒体原盤は、約 0.4mm以上の厚さ寸法を有しているので、従来の記 録媒体原盤と比較して記録媒体原盤自体の剛性を高くす ることができる。したがって、この記録媒体原盤は、基 板成形時において、高温高圧下におかれても、変形やう ねり等が少ない。

【0025】また、本発明にかかる記録媒体は、Niか 40 らなり、一方面に成形する基板の表面形状に対応した形 状を有し、厚さ寸法がO.4mm以上である記録媒体原 盤を用いて成形された基板を有することを特徴とするも のである。

【0026】このように構成された記録媒体は、厚さ寸 法が約0.4mm以上となされているために高温高圧下 におかれても変形やうねり等が少ない記録媒体原盤によ って表面形状が転写されているので、記録媒体原盤自体 の変形が転写されるようなことがない。

# [0027]

【発明の実施の形態】以下、本発明にかかる記録媒体原

盤及び記録媒体について図面を参照しながら詳細に説明 する。

【0028】本発明にかかる記録媒体原盤及び記録媒体 は、例えば表面に磁性層が形成され、磁気ヘッド等によ り情報信号、アドレス信号等が記録再生される磁気ディ スクを構成する基板を成形するディスク原盤及びこのデ ィスク原盤により成形されたディスク基板を有する磁気 ディスクに適用することが可能である。

【0029】このディスク原盤1は、図1に示すよう に、Niからなり、一方面1aに凹凸パターンが形成さ れている。このディスク原盤1の一方面1aに形成され た凹凸パターンは、成形する基板形状に応じて形成され ている。このディスク原盤1は、厚さ寸法t1が約0. 4mm以上となるように形成されている。なお、このデ ィスク原盤1は、成形する基板形状がミラー型の基板で ある場合、鏡面状とされる。また、このディスク原盤1 は、厚さ寸法t1がO.4mm以上であれば、ディスク 原盤自体の強度を大きくすることができるが、製造プロ セスの観点から、O. 4mm程度であることが望まし い。また、このディスク原盤1は、厚さを約0.5mm 20 以上とすると、製造時において表面に厚さのムラが生 じ、厚さが厚くなるほどこのムラが大きくなり、このム ラを抑えることが困難となる。したがってこのディスク 原盤1は、厚さが約0.5mm以下であることが望まし 11

【0030】つぎに、上述したディスク原盤1の構成 を、製造方法の一例を説明することにより詳細に説明す

【0031】 このディスク原盤1の製造方法は、ガラス 材からなるガラス原盤の一方面を研磨する研磨工程と、 ガラス原盤上にレジスト層を形成するレジスト層形成工 程と、このレジスト層をレーザー光により露光する露光 工程と、レーザー光により露光されたレジスト層を現像 する現像工程と、レジスト層上にNi層を形成するNi 層形成工程と、Niからなるディスク原盤を金型に取り 付けるディスク原盤取付工程とを有する。

【0032】先ず、研磨工程においては、図2に示すよ うに、ガラス材からなるガラス板の一方面を研磨するこ とによってガラス原盤2を作製する。この研磨工程で研 磨されたガラス原盤2は、一方面が研磨されることによ 40 り、後の工程でレジストが塗布される。

【0033】次に、レジスト層形成工程においては、図 3に示すように、ガラス原盤2上に対して、露光処理に よってアルカリ可溶性となるレジスト層3を形成する。 【0034】次に、露光工程においては、図4に示すよ うに、レーザー光をレジスト層3の表面に対物レンズ4 で集光して露光する。このとき、ガラス原盤2を回転さ せながら、ガラス原盤2上に集光されているレーザー光 を一回転当たり等距離づつ半径方向に送る。このよう に、レーザー光を露光することにより、レジスト層3に 50 はディスク基板の円周方向における位置[mm]との関

グルーブの潜像を一定の間隔のトラックピッチで螺旋状 に形成する。このとき、レーザー光の照射を断続的に行 うことにより、レジスト層3にランド及びグループ、又 はエンボスピット等を潜像する。なお、表面が鏡面とさ れたミラー型のディスク原盤を製造する際には、上述し たレジスト層形成工程、この露光工程、以下に述べる現 像工程を行わない。

【0035】次に、現像工程においては、このガラス原 盤2をアルカリ性現像液で現像することにより、上述の 工程でレーザー光によって露光された部分を除去する。 これにより、ディスク原盤に形成する凹凸パターンを形 成する。このレジスト層3で形成された凹凸パターン は、連続的な溝であるグルーブと、グルーブ間に残され たランドとがガラス原盤2の半径方向に交互に形成され

【0036】次に、Ni層形成工程においては、図5に 示すように、ガラス原盤2上にNiからなるNi層5を 無電解メッキ法により形成する。ここで、Ni層5は、 約0.4mm以上の厚さで成膜される。

【0037】次に、ディスク原盤取付工程においては、 図6に示すように、ガラス原盤2上に形成されたNi層 5をガラス原盤2から剥離する。このとき、Ni層5に 付着している余計なレジスト を除去することにより、 Ni層5からなるディスク原盤6を作製する。そして、 このディスク原盤6を、例えば射出成形法によりディス ク基板を作製する場合においては、図7に示すように、 射出成形装置を構成する金型7に取り付ける。

【0038】なお、ディスク原盤の製造方法は、上述し た製造方法の一例に限られず、ガラス原盤上にNi層を 形成し、このNi層に対して基板形状に対応するよう に、例えばフォトレジストにより凹凸パターンを形成 し、このフォトレジスト上からイオンエッチング等によ りエッチングを施すことにより一方面に凹凸パターンが 形成されたNiからなるディスク原盤を製造しても良 11

【0039】このように製造されたディスク原盤により 成形されたディスク基板は、図8に示すような表面形状 で成形されている。ここで、図8は、縦軸としてディス ク基板の表面の凹凸深さ [nm]を示し、横軸としてデ ィスク基板の円周方向における位置 [mm] を示した図 である。また、ここで使用したディスク原盤は、Ni層 が約0.4mm程度に形成されたものである。

【0040】なお、以下に述べるディスク原盤又はディ スク基板の表面の凹凸深さ[nm]とディスク原盤又は ディスク基板の円周方向における位置 [mm] との関係 は、接針式の表面形状検査装置により測定を行い、表面 に形成される情報信号等に対応した凹凸パターンの形状 を除去して示している。すなわち、ディスク原盤又はデ ィスク基板の表面の凹凸深さ[nm]とディスク原盤又 係は、ディスク原盤又はディスク基板に形成された凹凸パターン以外の余計な凹凸やうねりを示している。また、この表面の凹凸深さ[nm]と円周方向における位置[mm]との関係が湾曲した特性となっているのは、ディスク原盤又はディスク基板を表面形状検査装置に固定したために生じたうねりであって、ディスク原盤又はディスク基板自体のうねりとは異なる。

【0041】上述したようなディスク原盤に形成されている凹凸パターンが転写されて成形されたディスク基板は、図8に示すように、全体的に約70nm程度のうね 10 りを生じており、このうねりよりも周期の小さな凹凸が約15nm以下で形成されていることがわかる。このようなディスク基板は、円周方向に約4mmの間に±20nm程度のうねりが生じているが、磁気ヘッドを備えたスライダーがディスク基板の円周方向に約2mm程度の大きさであれば、スライダーがディスク基板の表面形状に追従できなくなるようなことはない。

【0042】つぎに、上述したディスク原盤の製造工程において、Ni層7の厚さ寸法を約0.5mmとして製造されたディスク原盤により成形されたディスク基板の20表面形状を図9に示す。

【0043】この図9によれば、厚さ寸法が約0.5mm程度に形成されたディスク原盤により成形されたディスク基板は、射出成形法により成形されても、円周方向に僅かな凹凸が形成されているのみであって、ほぼディスク原盤の形状が正確に転写されていることがわかる。【0044】一方、比較例として、Niのみからなり、厚さが約0.3mmのディスク原盤は、図10に示すような表面形状を有している。このようなディスク原盤を使用して射出成形されたディスク基板は、図11に示す30ように、表面に凹凸が生じていることがわかる。この凹凸は、約100nm程度の深さを有し、円周方向において約2mm程度の周期で生じている。ただし、このディスク基板は、情報信号等の凹凸パターンは、正確に転写されている。

【0045】このように、約100nm程度の深さの凹凸が約2mm程度の周期で生じているディスク基板を有する磁気ディスクに対して記録再生を行う際においては、円周方向に約2mm程度の長さ寸法を有するスライグに備えられた磁気ヘッドにより行う。このように、円40周方向に約2mm程度の長さ寸法を有するスライグを磁気ディスク上に浮上させて記録再生を行うと、ディスク基板に形成されている約2mm程度の周期の凹凸に振幅も大きいため、スライグが追従できなくなってしまう。すなわち、このような凹凸が生じている部分においては、情報信号やアドレス信号等の記録再生が行われないこととなってしまう。

【0046】したがって、厚さ寸法が約0.4mm以上 として製造したディスク原盤によれば、上述したよう に、情報信号やアドレス信号等の記録再生ができなくな 50

ってしまうような凹凸がなく、記録再生が行われなくなるようなことがないディスク基板を成形することが可能である。

【0047】つぎに、上述したようなディスク原盤を使用して製造される磁気ディスクについて説明する。

【0048】この磁気ディスク20は、図12に示すように、上述したような工程により製造されたディスク原盤を備えた射出成形装置により成形されたディスク基板上に磁性層等が形成され、情報信号やアドレス信号等が記録される。この磁気ディスク20は、情報信号が記録されるデータゾーン21と、アドレス信号等が記録されるサーボゾーン22とを有する。

【0049】データゾーン21は、磁気ディスク20の 同心円状に凹凸パターンが形成され、凸状に形成された 信号情報が記録されるデータトラック部23と、凹状に 形成されたガードバンド部24である凹部とが形成され る。このデータゾーン21には、浮上する磁気ヘッドが 追従されることによって、情報信号の記録及び/又は再 生が行われる。

【0050】データトラック部23は、ディスク基板の表面に形成された凸部によって形成される。このデータトラック部23は、凸部で形成されることによって、所定のトラックピッチを有してなる。また、このデータトラック部23上には、磁性層が形成され、この磁性層の磁化方向を変化させることで情報信号の記録が行われる。また、このデータトラック部23は、記録された情報信号に対応した漏れ磁界が磁気ヘッドにより検出されることによって再生が行われる。

【0051】ガードバンド部24は、上記データトラック部23間の凹部によって形成される。また、このガードバンド部24には、磁性層が形成されるが、データトラック部23よりもくぼんでいるために、磁気ヘッドとの間にスペーシングロスが生じ、ほどんど情報信号等の記録が行われない。したがって、このガードバンド部24は、磁気ヘッドによって情報信号の記録を行う際にヘッド・ギャップの側面から生じる漏れ磁界によって、記録されていたノイズ成分を低減させる働きをし、SN比を向上させるという利点を有するようにしている。

【0052】サーボゾーン22は、図13及び図14に示すように、磁気ディスク20の中心から放射線状に形成された凹凸部であり、データトラック部23を分割して同心円状に配置された複数のセクタを形成する。このセクタは、データトラック部23を凹凸によって略垂直に区切ることによって形成され、所定量の情報信号が記録される。

【0053】このサーボゾーン22には、サーボロックを生成する際の基準となるバースト部25、データトラック部23を特定するためのアドレス部26及び磁気へッドをトラッキング制御するためのファインパターン部27等のサーボパターンが凹部又は凸部となるように形

成されている。そして、このサーボゾーン22は、成形 されたディスク基板の表面に磁性層が形成され、凹部と 凸部に図13中の矢印で示す逆極性m1, m2の信号が 記録される。すなわち、このサーボゾーン22は、磁気 ヘッドを正確にデータトラック部23上に追従させる機 能を持つ。

【0054】このような磁気ディスク20のサーボゾー ン22に対して記録されたサーボ信号の再生信号波形を 図15に示す。この図15は、横軸に時間 [µsec] を示し、縦軸に再生信号波形の電圧値 [mV]を示した 図である。この図15によれば、上述したディスク基板 を有する磁気ディスク20は、サーボ信号をほぼ一定の 振幅、一定の周期で再生していることがわかる。なお、 この磁気ディスク20は、Niからなり、厚さ寸法が約 O. 5mm程度であるディスク原盤を使用して成形され たディスク基板を有している。また、磁気ディスク20 としては、Niからなり、厚さ寸法が約0.4mm程度 であるディスク原盤を使用して成形されたディスク基板 を有するものであっても同等の再生信号が得られると考 えられる。

【0055】一方、比較例として、Niからなり、厚さ が約0.3mmのディスク原盤を使用して成形されたデ ィスク基板を有する磁気ディスクのサーボゾーンに対し て記録されたサーボ信号の再生信号波形を図16に示 す。この図16によれば、サーボ信号が一定の振幅、一 定の周期となっていないことがわかる。このような磁気 ディスクでは、正確な磁気ヘッドのトラッキング等をと ることができなくなる可能性がある。

【0056】したがって、上述したようなディスク原盤 により成形されたディスク基板を有する磁気ディスク2 30 0は、表面の凹凸の周期が表面上を浮上するスライダの 円周方向の長さ寸法よりも小さくなってスライダが追従 できなくなってしまうようなことがない。したがって、 この磁気ディスク20によれば、表面に形成された凹凸 により信号が再生できなくなってしまうようなことがな 11

【0057】なお、以上の説明においては、表面に情報 信号やアドレス信号が凹凸パターンとして成形された基 板を成形するディスク原盤及びこのディスク原盤により 成形された基板を有する磁気ディスクを主として説明し たが、本発明に係る記録媒体原盤及び記録媒体は、表面 が鏡面とされたミラー型の基板を成形するミラー型のデ ィスク原盤及びこのディスク原盤により成形されたミラ 一型の基板を有する磁気ディスクについても適用可能で あることは勿論である。

【0058】以上の説明においては、本発明に係る記録 媒体原盤及び記録媒体をディスク原盤及び磁気ディスク に適用した一例について説明したが、本発明に係る記録 媒体原盤及び記録媒体は、光ディスク、光磁気ディスク 等を構成する合成樹脂等からなる基板を成形する記録媒 50 深さと円周方向における位置との関係を示す図である。

体原盤及びこの記録媒体原盤を使用して作製された記録 媒体に適用することが可能であることは勿論である。

[0059]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明にか かる記録媒体原盤は、厚さ寸法を約0.4mm以上とさ れているので、記録媒体原盤自体の強度を向上すること が可能である。したがって、この記録媒体原盤によれ ば、射出成形して記録媒体基板を成形しても、高温高圧 に起因する凹凸やうねり等が生ずるようなことがない。 したがって、この記録媒体原盤によれば、表面に凹凸や うねり等のない記録媒体基板を成形することが可能であ る。したがって、この記録媒体原盤により成形された基 板は、例えば表面に磁性層が形成され、低浮上量で信号 の記録再生を行う磁気ヘッドにより記録再生を行うこと が可能であり、情報信号の高密度化を実現することが可 能である。

【0060】また、本発明に係る記録媒体は、厚さ寸法 が約0.4mm以上の記録媒体原盤により成形された基 板を有するので、表面に記録媒体原盤の変形やうねり等 が転写されるようなことがない。したがって、この記録 20 媒体によれば、基板の表面の凹凸やうねり等により、情 報信号やアドレス信号等が記録再生できなくなってしま うようなことがなく、情報信号等の高密度化を実現する ことが可能である。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用したディスク原盤の一例を示す断 面図である。

【図2】ガラス原盤の一例を示す断面図である。

【図3】ガラス原盤上にレジスト層を形成した状態の一 例を示す断面図である。

【図4】レジスト層上にレーザー光を露光する状態の一 例を示す断面図である。

【図5】レジスト層上にNi層を形成した状態の一例を 示す断面図である。

【図6】ガラス原盤からNi層からなるディスク原盤を 剥離する状態の一例を示す断面図である。

【図7】射出成形装置の金型にディスク原盤を取り付け る状態の一例を示す図である。

【図8】約0.4mmの厚さ寸法を有するNi層からな 40 るディスク原盤により成形されたディスク基板の凹凸深 さと円周方向における位置との関係を示す図である。

【図9】約0.5mmの厚さ寸法を有するNi層からな るディスク原盤により成形されたディスク基板の凹凸深 さと円周方向における位置との関係を示す図である。

【図10】約0.3mmの厚さ寸法を有するN.i 層から なるディスク原盤の凹凸深さと円周方向における位置と の関係を示す図である。

【図11】約0.3mmの厚さ寸法を有するNi層から なるディスク原盤により成形されたディスク基板の凹凸

10

11

【図12】本発明を適用した磁気ディスクの一例を示す 平面図である。

【図13】同磁気ディスクのサーボゾーンの一例を示す 平面図である。

【図14】同磁気ディスクのサーボゾーンの一例を示す 断面図である。

【図15】同磁気ディスクのサーボゾーンの再生信号の

一例を示す図である。

【図16】 従来の磁気ディスクのサーボゾーンの再生信 号を示す図である。

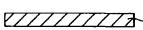
12

【符号の説明】

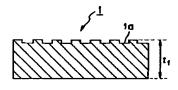
1 ディスク原盤、5 Ni層、20 磁気ディスク、

21 データゾーン、22 サーボゾーン



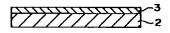


【図3】





【図2】

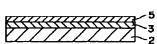


レジスト層を形成した状態の一例

ディスク原盤の一例

【図6】



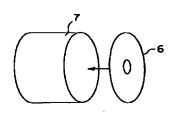


【図5】

Ni 層を形成した状態の一例

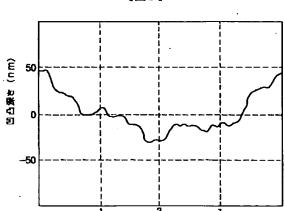
レーザー光を露光する状態の一例

【図8】



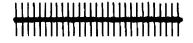
【図7】

金型にディスク原盤を取り付ける状態の一例



デイスク基板の円周方向における位置 (mm)

【図15】



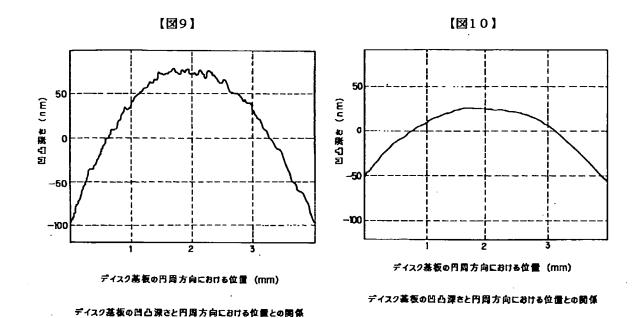
再生信号の一例

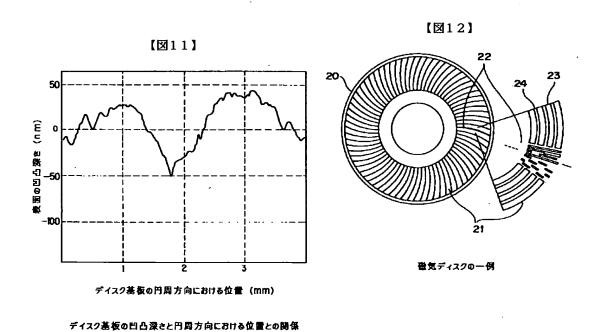
デイスク基板の凹凸深さと円周方向における位置との関係

【図16】

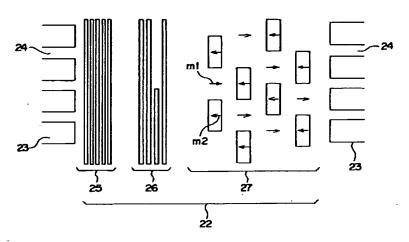


再生信号の一例



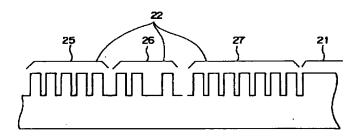






磁気ディスクのサーポゾーンの一例

【図14】



磁気ディスクのサーボゾーンの一例